(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131244

(22) 18.7.1983

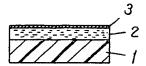
(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) TOORU OCHI(1)

(51) Int. Cl. G11B5/66,G11B5/70

PURPOSE: To obtain a magnetic recording medium which has an excellent electromagnetic conversion characteristic over a wide frequency range and is suitable for use in a metal position by forming a thin ferromagnetic metallic film layer on the magnetic coating layer formed by dispersing pulverous magnetic powder in a binder and coating such powder in a non-magnetic base and regulating the coercive force, residual magnetic flux density and thickness of the re-

spective layers in a prescribed range.

CONSTITUTION: A thin ferromagnetic metallic film layer is formed on a magnetic coating layer and the coercive force of the magnetic coating layer is made 1,000-1,200 oersted (Oe), the residual magnetic flux density 2,500-3,500 gauss and the thickness  $2-8\mu\text{m}$ . On the other hand the coercive force of the thin ferromagnetic metallic film layer is made 700-1,500 oersted (Oe), the residual magnetic flux density 8,000-12,000 gauss and the thickness  $50-4,000\,\text{Å}$ . The magnetic ink formed by dispersing fine particulate magnetic powder of Fe into a binder is uniformly coated on, for example, a polyethylene terephthalate film having  $9\mu\text{m}$  thickness and after orientation and drying, the coating is finished to a specular surface by which the coating is finished to  $4.5\mu\text{m}$  thickness and  $0.15\mu\text{m}$  Rz surface roughness.



(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(11) 60-22732 (A)

(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131243

(22) 18.7.1983

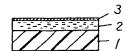
(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) TOORU OCHI(1)

(51) Int. Cl4. G11B5/70,G11B5/66

PURPOSE: To obtain a magnetic recording medium which has an excellent electromagnetic conversion characteristic over a wide frequency range and is suitable for use in a metal position by forming a thin ferromagnetic metallic film layer on the magnetic coating layer formed by dispersing pulverous magnetic powder in a binder and coating such powder in a non-magnetic base and regulating the coercive force, residual magnetic flux density and thickness of the re-

spective layers in a prescribed range.

CONSTITUTION: A thin ferromagnetic metallic film layer is formed on a magnetic coating layer and the coercive force of the magnetic coating layer is made  $250 \sim 400$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $1,000 \sim 1,700$  gauss and the thickness  $2 \sim 8 \mu m$ . On the other hand the coercive force of the thin ferromagnetic metallic film layer is made  $300 \sim 700$  oersted (Oe), the residual magnetic flux density  $8,000 \sim 12,000$  gauss and the thickness  $50 \sim 4,000$  Å. The magnetic ink formed by dispersing fine particulate magnetic powder of Fe into a binder is uniformly coated on, for example, a polyethylene terephthalate film having  $9 \mu m$  thickness and after orientation and drying, the coating is finished to a specular surface by which the coating is finished to  $4.5 \mu m$  thickness and  $0.15 \mu m$  Rz surface roughness.



(54) SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISC

(11) 60-22733 (A)

(43) 5.2.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-131197

(22) 19.7.1983

(71) HÍTACHI KINZOKU K.K. (72) SHIGEO ENDOU(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G11B5/704

PURPOSE: To obtain an excellent floating characteristic and to improve the CSS resisting characteristic which is heretofore a problem particularly with a magnetic disc consisting of  $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> by 2~5 times better than in the prior art by using a high-density high-hardness ceramic substrate having  $\leq 0.1\%$  void volume,  $\geq 1,200$ Hv hardness,  $\geq 2.2 \times 10^{4}$ kg/mm<sup>2</sup> Young's modulus and  $70 \sim 110 \times 10^{-7}$ /°C coefft. of thermal expansion.

CONSTITUTION: The powder prepd. by adding, for example, 0.5wt% MgO to Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> powder having ≥99.5% purity and ≤1.0µm grain size is mixed for 24hr by a wet process and thereafter the mixture is dried and granulated. The granules are molded to the molding of 150mm outside diameter ×35mm inside diameter ×2.3mm thickness under 1ton/cm² pressure. The molding is sintered for 1hr under atm. pressure in the atm. air at 1.600°C. The molding is further subjected to HIP under the conditions of 1,500°C, 1hr and 1,000atm and is then subjected to polishing to a specular surface by mechanochemical polishing by which the molding is finished to a shape sized 130mm outside diameter ×40mm inside diameter ×2mm thickness. The base plate controlled in temp. to 200°C is subjected to HF magnetron sputtering with oxidation reaction of an Fe target in gaseous Ar+O<sub>2</sub> to form Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, by which the magnetic disc consisting of the continuous thin film medium is obtd.

# (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60-22733

⑤ Int. Cl.<sup>4</sup>G 11 B 5/704

識別配号

庁内整理番号 7350-5D 砂公開 昭和60年(1985)2月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 64磁気ディスク基板

20特

顧 昭58-131197

②出 願 昭58(1983)7月19日

70発 明 者 遠藤重郎

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所内

70発 明 者 山田宏秀

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属 株式会社磁性材料研究所内

70発 明 者 小池義治

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所内

切出 願 人 日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

#### 明細葉

発明の名称 磁気ディスク基板 特許請求の範囲

1. 空孔率 0.1%以下, 室温と 400℃ 陶熱膨張係数 70×10少℃以上 110×10少℃以下, ヤング率 2.2×10⁴ kg/mm² 以上, ピッカース硬度 1.200以上の物性を有する高密度セラミックスを用いたことを特徴とする磁気ディスク基板。

2. 特許 節求の範囲第1項において、AlaOa. TiC, TiBa, ZrOaの少なくとも1種以上を主成分とすることを特徴とするセラミック融気ディスク基板。

3. 特許請求の範囲第1項において、Y2O, 6 %以上含有することを特徴とするZrO2系のセラミック磁気ディスク基板。

発明の詳報な説明

本発明は連続類膜媒体高記録密度磁気ディスクにおいて、セラミックスを基板材として特にディスク媒体の耐摩耗性の改良に関するものである。 磁気ディスク記憶装置は大容量、高記録密度化

高記録密度の目標値としては、例えば媒体厚さ 0.1μm 以下,スペーシング 0.2μm 以下であり、 この場合媒体付加前ディスク継板加工仕様として は中心線平均表面粗さ R.a ≤ 0.01 μm , 微小う ねり≤ 0.06 μm / 4mn 等が最小限要求される。

従来セラミックス材でディスク全面に及り本要求仕様を満す高密度、高硬度の均質な基板は得られ難く、価格的にも過常のアルミディスクに比較

し 桁違いに 高級であるため実用化されていない。 最終で、 JS5086系統のAI- 4wt 96 Mm 9 高級度合金の設面を研磨した後、陽極酸化してアルマイト (AI。 〇ょ) 題としたものが高密度配録を開送板として用いられている。この基板で重要な特性はアルマイト層の厚さ、表面精度、母材の信号を対している。

特にアルマイト節の厚さは、クラック防止と表面硬度に関係している。アルマイト語の熱酸張係数はAI合金の約 1/4 と小さいため、媒体例えばア~F82〇』 薄膜の作数工程の熱処理過程でアルマイトにクラックが生じる。

これを避けるためにはアルマイト層の厚さを抜 力 聊くし、 変形能を増すのが有効である。 250℃ないし 400℃までクラックフリーであるために、 アルマイト層の厚さを 3 km 以下にされている。 しかし、このアルマイト簡の厚さでは越板の表面 硬度が不充分であるため、媒体表面に煩悶剤を付 与しても 2万回以上の接触始動停止 (C.S.S.) に耐える媒体強度を安定して得ることが困難であり、信頼性の固から問題を獲している。

本発明は上記従来技術の欠点を改良し、特に耐 CSS特性において、信頼性の高い高密度配録 銀ディスク用セラミック越板を提供することを目 的とする。

1種以分とを主放のない。 2 ののないには、 2 ののないには、 2 ののないには、 2 ののないには、 2 ののないには、 3 ののは、 3 ののは、 3 ののは、 4 ののは、 4 ののは、 5 ののは、

セラミック基板としては上記AI。O。系の他、Y2O。含有ストO。系についても検討し、ディスク全面にわたり、空孔率 0.1%以下である高密度材加工基板については、ランクテーラーホブソンを製タリサーフ。タリステップ。タリロンド等

の表面特度御定機にて評価した結果、Ra ≤ 0.0 1 μm , 微小うねり≤ 0.06 μm / 4mm を達成し、 般気ディスク完成面についても同等の表面精度が 得られた。 避焼物膜媒体においては、基板特度 が転写されるため媒体表面精度も高く、前途の様 に優れた浮上性と朝CSS特性を得ることが出来 た。

粉製媒体として、スパッタリングによるァード e 2 O s を用いた場合、塗塩から 400℃間の熱 膨張率はァード e 2 O s において、80×10√℃、 F e 3 O 4 において 100×10√℃程度であり、基 板のそれは70×10√℃以上 100×10√℃以下であ ることが殿の密替性上望ましく、基板のヤング率 も艶処理中静膜よりうける応力変形に充分削える よう 2.2×104 kg/ma² 以上が望ましい。

材料は応力、加熱などによる変態のないものが 望ましく、ピッカース硬度も 1,200以上のものが 加工面階度の遊成および無板表面硬度の確保上望 ましい。空孔率 0.3%の商密度のものについては 目的とする表面精度が得られず、 3μ ■ 以上の欠 陥も多く 静 膜 媒 体 用 ディスク 幕 板 として は 不 適 当 で あった。 実 施 例 1

純度 99.5%以上、粒径 1.0μ ■ 以下の A I 2 O3 粉末に M g O 6.5 重優% 薬加した 粉末を 穏式により 24時間混合したのち、乾燥、造粒し、これを 1 ton / ce の の圧力で外径 150 ms ×内径 35 ma× 2.3 ms 原さに 成形し、この 成形体を 大気中で 1600℃で 1時間常圧 換結をした。。さらに 1500℃、 1時間 1000気圧の 条件で H 【 P した。しかるのち、ラッピングおよびメカノケミカルボリシングにより 酸面研 磨加工を 施し、外径 130 ms ×内径 40 mm× 解さ 2 mm の形状に仕上げた。

欠陥密度 G~ 2ケ/mm² であった。ピッカース硬

度HV - 1600, 無野張率α = 77×10プで、ヤング 率η - 3.6×10 kg/am であった。

空孔 0.1%以下の高密度、且つ高硬度AI2 O,材を使用したため、上記の様な高表面精度が 得られたものである。

200℃に設度コントロールしたこの 越板に対し、Fe ターゲットのAr + O₂ ガス中での酸化反応 日下マグネトロンスパッタリングを施し下e。 O₄ を形成し、これを大気中で 300℃ × 3 H r 加熱酸化し、膜厚 1700Å の 7 - F e。 O₂ を得た。これをダイヤチップにてパニシング処理し体物気で ない 一 変が からない でき が で 数 の で は は R a - 0 .011 μ m , R m a x = 0.1 μ m , 放 か が 上性は スペーシング 0.15 μ m に 減少させても 2 万回を な な することを 確認した。 配 C S S 性に おいても 3 万回を な な することができた。

一方、厚さ 3μm のアルマイト層を有するアルミディスクについて本質的に同一の加工条件で加

エし、同様の工程で1700Åの7-F82〇; 海膜を形成、パニシング処理および間滑膜を形成した 磁気ディスクについては、表面箱度等はほぼ上配 A12〇: 基板に近い値を得、浮上量 0.2 μ m を 確認し得たが、耐 C S S 券 命は 1~ 2万回程度で あった。空孔率 0.1%以下の高密度・高硬度A i 2 〇: 基板を用いた磁気ディスクの方が耐 C S S 特性に優れていることが確認できた。

#### 实施例2

税度99.5%以上, 粒径 1.0μm 以下のA 1 2 Om 粉末および T i C 粉末および A l N , M g O 粉末を各々68.5重重% , 30重重% , 1重重% , 0.5重重%秤量し、実施例 1 と同様な方法で成形体を作製した。成形体は1650℃で 1時間常圧競結し、一さらに1500℃ , 1時間 , 1000気圧の条件下で H l P した。これを実施例 1 と同様な工程で加工し、実施例 1 と同一形状のディスク基板を得た。空孔中は 0.1%以下, H v − 1900,α − 70×10° √℃ . 7 ~ 4.0×10° kg/mm² であった。

加工基板の表面精度はRa = 0.004μm,Rmax・

実施例 1 と同様な方法で、Ra = 0.005 μm. Ruax = 0.05 , 微小うねり 0.05 μm / 4mm の 磁気ディスクを完成した。 関様に浮上性、 CSSテストを行ない、 スペーシング 0.13 μm , 耐 CSS性 5万回を確認し得た。

本 A I a O a ・ T i C 材は T i C 含有 型 20% ないし 40% では 切削性に 優れており、 極めて 優れた 加工 替板表面 精度を得ることができ、 この精度が 完成 職気ディスクの面積度に転写されていること を確認した。

め、本線映磁気ディスクについて、関機にAlo Oi・Ti Cを基板とした、いわゆる線膜研気へ ッドにてCSSテストを行なった結果、アルマイ ト処理アルミニウム基板ャーFe 2 Os 砂膜磁気 ディスクにおけるよりも耐CSS特性に優れてお り、 2万回以上のCSS時命を確認した。

## 実施例3

## 特別昭60-22733(4)

 報度 98.5% 以上、 粒径 1μn 以下の A I 2 O a .
 Ti C . Ti B 2 . Zr O 2 を 870 . 14 . 14 . 2
 重量 % 評量 し、これを 原料 とし、 実施 例 1 と同様 な方法で 作型 し、次の H I P 焼結体を 特た。 空孔 串 0.1% 以下、 H v = 2100 . α = 72 × 10<sup>-9</sup> ℃ . カ = 3.9 × 10<sup>4</sup> kg / mm<sup>2</sup>。

実施例1と同様な方法で加工評価した基板の表面精度はRa = 0.004μm , Raax = 0.03 μa , 微小うねり 0.04 μm / 4mm , 3μm 以上のポア等欠陥密度は 0~ 1ケ/mm² であった。実施例1と同様な方法で同一形状のディスクを完成、同様な方法でテストし、 0.15 μm の浮上盤 , 8万回以上の耐СSS性を確認した。

#### 実施保4

純成 99.5%以上、粒径 1.0 M 以下の A 1 2 O 1 . Z r O 2 . Y 2 O n を各々 67, 30, 3 単級 % で混合し 原料とした。実施例 1 と 回機 な方法で成形体を作製した。成形体を1400℃で 1時間、300 kg /cn² のプレス圧を加圧、減圧下でホットプレスした。ホットプレス 娩結材の特性は、空孔率 0.1%

以下, Hν = 1500, α = 82×10ッ℃, η = 3.7×
10 kg/mm¹ であった。

実施例 1 と同様な方法で加工評価した基板の表面特度はRa = 0.004μm, Rmax = 0.02 μm, 微小うねり 0.04 μm / 4mm, 3μm 以上の欠陥 密度は 0~ 1ケ/mm² であった。

実施例 1 と同様な方法で同一形状の磁気ディスクを完成、同様な方法で評価した結果、浮上型 0.13 μ m , 5万回以上の耐CSS住を強認した。実施例 5

軽度98.5%以上・粒径 1.0μ m 以下の Z r O 2 および Y 2 O 3 を各々82、18 m 量 % 組成の 原料を用い、実施例 1 と同様な方法で作製し、次の特性の H I P 挽結体を得た。空孔率 0.1%以下, H v - 1250、α = 97×10 2 ℃、 η - 2.3×10 4 kg / mm。 実施例 1 と同様な方法で加工評価した 益板の表面特度は R a - 0.003μ m . R max = 0.02 μ m . 微小う a り 0.03 μ m / 4 mm , 3μ m 以上の欠物密度は 0~ 1ケ / mm² であった。

実施例1と同様な方法で同一形状の磁気ディス

クを完成、同様な方法で評価した結果、浮上量 0 .13 μm , SSC 7万回以上を確認することが出来た。

従って、 Z r O 2 ・ Y 2 O 1 系ディスク基板材としては Y 2 O 3 が 18重量 % 以上合むものが 最適であり、空孔率 0.1% 以下の高密度材を基板として用いた アーF e 2 O 3 薄膜 磁気ディスクは 従来にない 浮上特性と耐 C S S 性を示すことが 明らかとなった。

本発明により、空孔率 0.1%以下、且つHv120 0 以上の硬度とヤング率 2.2×10 kg/am 以上。 本セラミック基板は 5インチ以下の比較的小型のディスクにおいては原材料質が少ないので、比較的有利となり、また、HIP等の適用により生産性の面から小型ディスクは有利であり、将来小型高記録密度ディスクへの応用も期待出来る。

出願人 日立金属株式会社系



# 特別昭60- 22733(5)

手 統 補 正 邮 収和 58 年 10 月 1 3 日

特許庁審査官殿

事件の表示

昭和58年 特許額 第131197号 発明の名称 磁気ディスク基板 補正をする者

平件との関係 特許出額人 住所 東京都千代田区丸ノ内ニ丁目 1 番 2 号 名称 ( 508) 日立金属株式会社 電話 東京 03- 284-4642 代表者 河 野 典 夫

福正の対象

明細鶴の「発明の詳細な説明」の**間。** ・補正の内容 別紙の通り。



明報書の「発明の詳細な説明」の何の記載を下記の通り訂正する。

記

- (1) 明細審第3頁末行の「順滑削」を「悶悶剤」 に訂正する。
- (2) 岡樹第4頁第14行の「共沈法」を削除する。
- (3) 周鶴第7頁第17行の「 0.06 μ m 」を 「 0.006μ m 」に訂正する。
- (4) 同盤第8頁第14行の「 0.1μm jを「 0 .06 μm 」に訂正する。
- (5) 同世第10頁第14行から第19行を削除 する。

以上